



ООО «Остек-Электро»

Комплект для испытаний на помехоустойчивость печатных плат S2-set

Инженер-разработчик может использовать этот комплект непосредственно на своем рабочем месте и в процессе создания устройства, выявлять и локализовывать неустойчивые к воздействию помех области и компоненты печатной платы. В набор входят активные и пассивные пробники магнитного поля, необходимые для измерений помех в виде электростатического разряда или быстрых импульсных помех большой мощности (НИП, МИП). Измеренный сигнал помехи по оптоволоконной линии передается на приемный вход генератора SGZ 21. Форма и размеры пробников выбираются исходя из видов и размеров исследуемых объектов, типа поля помехи.